### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) (51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 95/13525 G01L 19/06, 9/00 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 18. Mai 1995 (18.05.95)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE94/01274 (22) Internationales Anneldedatum: 28. Oktober 1994 (28,10,94)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

(30) Prioritätsdaten: P 43 38 575.3 11, November 1993 (11,11,93) DE

Veröffentlicht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

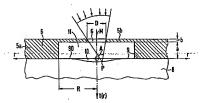
Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen eintreffen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PETERS, Dethard [DE/DE]; Troppaner Strasse 31, D-91315 Höchstadt (DE).

(54) Title: METHOD OF PRODUCING A" .. EAST ONE RECESS IN A SURFACE OF A SUBSTRATE, DEVICE FOR CARRYING OUT THE SAID METHOD AND USE OF THE PRODUCT THUS OBTAINED

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM ERZEUGEN WENIGSTENS EINER AUSNEHMUNG IN EINER OBERFLÄCHE EINES SUBSTRATS, VORRICHTUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES VERFAHRENS UND VERWENDUNG DES VERFAHRENSPRODUKTS



(57) Abstract

With the proposed method, a masking device (5) with an aperture (6) is placed on the substrate (8), the masking device (5) and the region to be teiched (90) on the substrate surface (9) forming a hollow chamber (1) which communicates with the reaction chamber (4) only via the agentre (6). The recess (10) is produced with the sid of consvive radical produced in the reaction chamber. In this way, recess (10) with a smooth and precisely adjustable depth contour is obtained,

#### (57) Zusammenfassung

Bei dem Verfahren gemäß der Erfindung wird auf das Substrat (8) eine Lochblendoneinnichung (5) mit einer Öffnung (6) aufgesetzt, der die Lochblendeneinnichtung (5) und der zu altzende Bereich (90) der Substratoberfläche (9) einen Hohltraum (11) bilden, der nur über die Offnung (6) mit einem Residentsamun (4) erwichte ist. Am Hill bie von in dem Residensamun (200 mit einem Residentsamun (4) der Ausstehnung (10) mit einem glätten und exakt einstellbaren Tiefenprofil.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anneldungen gemisse dem PCT veröffentlichen.

AT Outerlie 

GA Gabon ME Marrietung

| AU | Australien                     | GB  | Vereinigtes Königreich            | MW | Malawi                         |
|----|--------------------------------|-----|-----------------------------------|----|--------------------------------|
| BB | Barbados                       | GE. | "Georgien                         | NE | Niger                          |
| BE | Belgion                        | GN  | Guinea                            | NL | Niederlande                    |
| BF | Burkina Faso                   | GR  | Griechenland                      | NO | Norwegen                       |
| BG | Bulgarien                      | HU  | Ungara                            | NZ | Neuseeland                     |
| BJ | Benin                          | 110 | Irland                            | PL | Polen                          |
| BR | Brasilies                      | TT. | Italien                           | PT | Portugal                       |
| BY | Belarus                        | JP  | Japan                             | RO | Rumimen                        |
| CA | Kanada                         | KE  | Kenya                             | RU | Russische Föderation           |
| CF | Zentrale Afrikanische Republik | KG  | Kirgisistan                       | SD | Sudan                          |
| CG | Kongo                          | KP  | Demokratische Volksrepublik Korea | SE | Schweden                       |
| CH | Schweiz                        | KR  | Republik Korea                    | SI | Slowenian                      |
| CI | Côte d'Ivoire                  | KZ  | Kasnchstaa                        | SK | Slowakei                       |
| CM | Kamerun                        | LI  | Liechtenstein                     | SN | Stategal                       |
| CN | China                          | LK  | Sri Lanka                         | TD | Tschad                         |
| CS | Tschechoslowakei               | LU  | Luxemburg                         | TG | Togo                           |
| CZ | Techechische Republik          | LV  | Lettland                          | TJ | Tadschikistan                  |
| DE | Deutschland                    | MC  | Monaco                            | TT | Trinidad und Tobago            |
| DK | Dänemark                       | MD  | Republik Moldau                   | UA | Ukraine                        |
| ES | Spanien                        | MG  | Madagaskar                        | US | Vereinigte Stgaten von Amerika |
| FI | Finnland                       | ML  | Mali                              | UZ | Usbekistan                     |
| FR | Frankreich                     | DEN | Mongolei                          | VN | Vietnam                        |
|    |                                |     |                                   |    |                                |
|    |                                |     |                                   |    |                                |

#### 1 Beschreibung

30

Verfahren zum Erzeugen wenigstens einer Ausnehmung in einer Überfläche eines Substrats, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens und Verwendung des Verfahrensprodukts

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen wenigstens einer Ausnehmung in einer Oberfläche eines Sub-10 strats, einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens und eine Verwendung des mit dem Verfahren hergestellten Substrats mit der Ausnehmung.

In vielen technischen Gebieten werden Membrane eingesetzt. Ein wichtiges Anwendungsgebiet ist die Sensorik, bei der 15 die Auslenkung oder Schwingung einer Membran zum Messen einer physikalischen Größe ausgenutzt wird. Beispiele dafür sind die meist in Silizium gefertigten Drucksensoren oder auch Schallsensoren. In allen Anwendungen ist zu beachten, daß die Membran durch zu große Stoß- oder 20 Druckeinwirkungen bei Überlast zerstört werden kann. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Membran aus einem relativ spröden Material wie Silizium besteht. Zur Überlastsicherung der Membran wird in der Regel ein Formbett 25 vorgesehen, an das sich die Membran im Überlastfall anlegen kann.

Es sind einige Verfahren zum Herstellen solcher Formbetten bekannt, bei denen in einer ebenen Oberfläche eines Substrats eine Ausnehmung erzeugt wird.

Bei einem ersten Verfahren wird in der (100)-Oberfläche

WO 95/13525 PCT/DE94/01274

2

eines Siliziumsubstrats durch anisotropes Naßätzen mit Kalilauge (KOH) eine Ausnehmung mit einem trapezförmigen -Profil erzeugt. Im Überlastfall legt sich die Membran im mittleren Bereich des flachen Bodens der Ausnehmung an.

5 Die Stützfunktion des Formbettes kann daher nur in diesem kleinen mittleren Bereich wirken, so daß die Membran bei weiterer Beanspruchung zerstört werden kann.

10

15

20

Eine zweite Möglichkeit zum Herstellen solcher Formbetten besteht darin, durch mehrere, hintereinander ausgeführte Lithographieschritte mit Photolackmasken zunehmenden Durchmessers eine Ausnehmung mit treppenförmigem Profil in einem Siliziumsubstrat zu erzeugen. Durch Erhöhen der Anzahl der Lithographieschritte kann das Profil der Ausnehmung einem glatten Verlauf angenähert werden (WO 90/04701, insbesondere FIG. 3). Jedoch bleiben immer Stufen bestehen, die wegen ihrer Kerbwirkung problematisch sind. Außerdem ist das Verfahren wegen der vielen Prozeßschritte aufwendig und erfordert eine genaue Justierung der Ätzmasken bei jedem Lithographieschritt.

Auch mit Graubereichslithographie kann ein Formbett hergestellt werden. Bei diesem dritten Verfahren wird für das Substrat eine Maske mit einer Grauzone benötigt, die 25 zum Zentrum der gewünschten Ausnehmung hin heller wird. Bei der Lithographie entsteht so unter geeigneten Belichtungsbedingungen ein Lackprofil mit zum Zentrum hin abnehmender Dicke. Beim anschließenden Ätzen des Substrats weicht die Lackmaske zurück und gibt immer mehr Substratflächen frei. Ein Nachteil dieses Herstellungsverfahrens liegt darin, daß das Zurückweichen der Lackmaske sich bestenfalls bis zu einer Größe von 10 bis 20 µm realisieren läßt. Damit ist das Verfahren nicht anwendbar, wenn

- 1 der Durchmesser des Formbetts wesentlich größer sein soll als seine Tiefe.
- Eine vierte Möglichkeit zum Herstellen des Formbetts ist das mechanische Bearbeiten des Substrats durch Drehen, Fräsen, Schleifen, Polieren oder Strahlen. Die Präzision dieser Verfahren ist bei Profiltiefen von einigen µm unzureichend.
- Zum Ätzen von Substratoberflächen sind Ätzverfahren bekannt, die als Trockenätzen bezeichnet werden. Das charakteristische Merkmal solcher Trockenätzprozesse ist die chemische Reaktion von Radikalen oder Ionen eines Ätzgases mit der Substratoberfläche unter Bildung eines
- 15 flüchtigen Reaktionsproduktes. Die chemische Reaktion kann spontan, ionen-, elektronen- oder photoneninduziert sein. Die Ätzgasradikale werden im allgemeinen in einem Niederdruckplasma typischerweise zwischen 10<sup>-1</sup> und 10<sup>3</sup> Pa erzeugt. Das reaktive Trockenätzen wird in diesen Fällen deshalb off auch als Plasmaätzen bezeichnet. Das Plasma kann durch ein elektromagnetisches Hochfrequenzfeld erzeugt werden, das entweder an Elektroden angelegt oder direkt als Mikrowellen zugeführt wird. Zur Durchführung
- des Trockenätzprozesses sind mehrere Plasma-Reaktortypen bekannt. Alle Typen haben einen Rezipienten, in dem das zu ätzende Substrat angeordnet wird und der mit Anschlüssen zum Evakuieren und zum Zuführen des Ätzgases versehen ist. Bei einem ersten Reaktortyp, dem sogenannten Tunnelreaktor (Barrel reactor), ist innerhalb eines Gehäuses, das vor-
- zugsweise aus Quarz besteht, eine hohlzylindrische, perforierte Abschirmung vorgesehen, die einen Tunnel bildet. Auf einander gegenüberliegenden Seiten ist die Abschirmung von im Querschnitt etwa halbkreisförmigen Elektroden um-

WO 95/13525 PCT/DE94/01274

Δ

geben. An die Elektroden wird mit Hilfe eines Hochfre-1 quenzgenerators ein elektromagnetisches Hochfrequenzfeld angelegt. Innerhalb der Abschirmung ist auf einem sogenannten Boot das zu ätzende Substrat angeordnet. Die Abschirmung bewirkt, daß keine geladenen Teilchen (Elektronen, Ionen) an das Substrat gelangen. Bei einem zweiten Reaktortvo wird das Substrat auf der ebenen Oberfläche einer in dem Rezipienten angeordneten Elektrode angeordnet. Es kann nun in einer ersten bekannten Ausführungsform 10 die Elektrode mit dem Substrat geerdet sein und eine weitere ebene Elektrode parallel zu der Elektrode mit dem Substrat in dem Rezipienten angeordnet sein, die elektrisch mit dem Hochfrequenzgenerator verbunden ist. In einer anderen bekannten Ausführungsform ist die Elektrode 15 mit dem Substrat selbst an den Hochfrequenzgenerator angeschlossen und die zweite Elektrode geerdet. Es kann allerdings auch das Gehäuse des Rezigienten geerdet sein und somit als zweite Elektrode vorgesehen sein. Bei einem dritten Reaktortyp werden die Gasradikale in einem Plasma-20 raum mittels Mikrowellen erzeugt und über eine Zuleitung . in eine Ätzkammer geleitet, in der das zu ätzende Substrat angeordnet ist. Eine Übersicht über diese und weitere bekannte Reaktortypen sowie verschiedene Ausführungsformen von Trockenätzverfahren gibt das Buch von Landolt-Börnstein: "Numerical Data and Functional Relationsship in Science & Technology Group 3 -Chrystal & Solid State Physics, Vol. 17, Semiconductors, Subvolume c, Technology of Si, Ge und SiC", Tokyo 1984, Springer-Verlag, Seiten 319 bis 321, 326 bis 328 und 566 und 567. 30

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Erzeugen wenigstens einer Ausnehmung in einer Oberfläche eines Substrats anzugeben. Die Ausnehmung soll

in ihrer Tiefe und in ihren lateralen Abmessungen präzise und reproduzierbar einstellbar sein und ein glattes Tiefenprofil aufweisen. Das Substrat mit der Ausnehmung soll als Formbett für eine Membran verwendbar sein. Ferner ist eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens anzuneben.

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung gelöst mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. des Anspruchs 12 bzw. des Anspruchs 7. In einem Trockenätzprozeß wird zunächst auf 10 die zu ätzende Substratoberfläche die Lochblendeneinrichtung aufgesetzt oder aufgebracht. Die Lochblendeneinrichtung deckt den Bereich der Substratoberfläche ab, in dem die Ausnehmung zu erzeugen ist. Dabei bilden die Lochblendeneinrichtung und die Substratoberfläche einen Hohl-15 raum, der nur über eine Öffnung in der Lochblendeneinrichtung mit dem Reaktionsraum verbunden ist. Somit können die während des Ätzens in dem Reaktionsraum vorhandenen Ätzradikale nur noch durch die Öffnung in der Lochblendenein-20 richtung zu dem zu ätzenden Bereich der Substratoberfläche gelangen. Damit wird jedoch die Ätzrate in diesem zu ätzenden Bereich ortsabhängig. Da sich die Ätzradikale weitgehend geradlinig bewegen, ist die Ätzrate nämlich an einem Ort innerhalb des zu ätzenden Oberflächenbereichs in 25 guter Näherung proportional zum Raumwinkel, unter dem man von diesem Ort auf der Oberfläche den Reaktionsraum durch die Öffnung der Lochblendeneinrichtung sehen kann. Die Ätzrate ist in einem Zentrum des zu ätzenden Oberflächenbereichs direkt unterhalb der Öffnung der Lochblendenein-30 richtung maximal und nimmt nach außen zu den Rändern hin immer weiter ab. Dabei überträgt sich die glatte, d.h. stetig differenzierbare, Änderung des Raumwinkels direkt auf die Ätzrate und damit auf das Ätzprofil. Es entsteht

WO 95/13525

6

somit eine Ausnehmung mit einem glatten, weichen Ätzprofil.

Vorteilhafte Ausgestaltungen gemäß der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Zur weiteren Erläuterung wird auf die Zeichnung Bezug genommen, in deren

FIG 1 ein Substrat mit aufgesetzter Lochblendeneinrichtung 10 im Querschnitt.

FIG 2 das Tiefenprofil eine Ausnehmung in der Substratoberfläche nach Entfernen der Lochblendeneinrichrung.

FIG 3 eine Ausführungsform einer Trockenätzvorrichtung zum
15 Erzeugen einer Ausnehmung in dem Substrat und

FIG 4 und 5 eine Ausführungsform einer Vorrichtung mit einer zylindrischen Lochblendeneinrichtung und einer Ätzschutzschicht auf dem Substrat in der Draufsicht bzw. im Querschnitt

20 schematisch dargestellt sind. Entsprechende Teile sind mit denselben Bezugszeichen versehen.

In der FIG 1 sind ein Substrat mit 8, seine Oberfläche mit 9, ein Bereich der Oberfläche 9 mit 90, eine in diesem Be25 reich 90 liegende Ausnehmung in der Oberfläche 9 mit 10, ein Punkt auf dem Boden dieser Ausnehmung 10 mit P, eine topfärtige Lochblendeneinrichtung mit 5 mit einem sockelartigen Seitenteil 5a und einem Deckelteil 5b, eine Öffnung in dieser Lochblendeneinrichtung in dem Deckelteil 5b mit 6, der Durchmesser dieser Öffnung mit D, die der Dicke des Deckelteils 5b entsprechende Tiefe dieser Öffnung 6 mit b, eine Mittelachse der Öffnung 6 mit M, der Abstand der Öffnung 6 von der Oberfläche 9 des Substrats 8 mit a.

1 ein von der Lochblendeneinrichtung 5 und der Substratoberfläche 9 eingeschlossener Hohlraum mit 11, ein jenseits des Hohlraums 11 auf der anderen Seite der Öffnung 6 liegender Reaktionsraum mit 4 und ein von dem Punkt P durch die Offnung 6 gesehener Raumwinkelausschnitt mit A bezeichnet. Die Lochblendeneinrichtung 5 ist oben bis auf die Öffnung 6 geschlossen und nach unten offen. Mit ihrem ringsum geschlossenen Sockelteil 5a ist die Lochblendeneinrichtung 5 auf die Oberfläche 9 des Substrats 8 ent-10 weder in vorgefertigter Form aufgesetzt oder durch Aufwachsen und Strukturieren entsprechender Schichten aufgebracht und wird in der Regel nach dem Erzeugen der Ausnehmung wieder entfernt. In der dargestellten vorteilhaften Ausführungsform ist die zu ätzende Substratober-15 fläche 8 eben und die Öffnung 6 in der aufgebrachten Lochblendeneinrichtung 5 ist parallel zur Oberfläche 9 gerichtet. Die Gestalt der Öffnung 6 überträgt sich nun in definiert unscharfer Form auf die Gestalt der erzeugten Ausnehmung 10. Beispielsweise wird bei einer rechteckigen Öffnung 6 die Ausnehmung 10 im wesentlichen rechteckig und 20 bei einer kreisrunden Öffnung 6 im wesentlichen auch kreisrund sein.

Die Oberfläche 9 des Substrats 8 kann allerdings auch beliebig gekrümmt sein. Die Lochblendeneinrichtung 5 ist dann entsprechend der Oberfläche 9 anzupassen. Die Öffnung 6 kann auch zur Oberfläche 9 des Substrats 8 geneigt sein. Man erhält dann ein asymmetrisches Tiefenprofil der Ausnehmung 10.

30

25

Durch einen einfliegenden Strom von Ätzgasradikalen aus dem Reaktionsraum 4 durch die Öffnung 6 zur Überfläche 9 entsteht nun während des Trockenätzprozesses in der dargestellten Ausführungsform eine Ausnehmung 10 in der Sub-

1 stratoberfläche 9, deren Tiefenprofil t(r) in sehr guter Näherung der Durchbiegung einer Membran entspricht.

Dieses Tiefenprofil t(r) ist für eine kreisrunde Ausneh-5 mung 10 in der FIG 2 nochmal näher dargestellt. Es kann durch die Gleichung vierter Ordnung  $t(r) = t_0 ((r/r_0)^2-1)^2$ beschrieben werden. r, ist der maximale Radius der Ausnehmung 10 bezogen auf die Mittelachse M der Öffnung 6 der bereits entfernten und daher in FIG 2 nicht mehr dargestellten Lochblendeneinrichtung 5. Der maximale Radius r 10 ist abhängig von dem Durchmesser D, der Tiefe b der Öffnung 6 und ihrem Abstand a von der Oberfläche 9 des Substrats 8. Falls nun der seitliche Rand des Hohlraums 11, der von den Seitenwänden der Lochblendeneinrichtung 5 bestimmt ist, in einer radialen Richtung näher an der Mittelachse M liegt als der maximale Radius  $\mathbf{r}_{n}$ , so bricht das Tiefenprofil an dieser Stelle des Randes ab. Der tatsächliche Radius der Ausnehmung 10 ist dann nur so groß wie der mit R bezeichnete Abstand des Hohlraumrands von der Mittelachse M. Ihre maximale Tiefe to hat die Ausnehmung 10 entlang der Mittelachse M. Diese maximale Tiefe t ist durch die Ätzzeit einstellhar.

15

20

Zum Ätzen der Ausnehmung 10 ist in allen Ausführungsformen 25 das Bereitstellen von Ätzgasradikalen in dem Reaktionsraum 4 notwendig. Diese Ätzgasradikale reagieren chemisch mit dem Material des Substrats 8 unter Bildung eines gasförmigen, flüchtigen Reaktionsprodukts. Typischerweise werden Halogenverbindungen als Atzgas wegen der hohen Reaktivität der Halogenradikale, insbesondere der Fluor- und Chlor-30 radikale, verwendet. Ätzbar sind alle Substratmaterialien, für die es geeignete Ätzgase gibt. Vorzugsweise werden als Materialien für das Substrat 8 Halbleitermaterialien wie

Silicium (Si), Germanium (Ge) oder auch Siliciumcarbid (SiC) vorgesehen. Es können allerdings auch Substrate 8 aus Metallen oder Isolatoren geätzt werden.

Die Ätzgasradikale werden in einer besonders vorteilhaften 5 Ausführungsform in einem Niederdruckplasma erzeugt. Unter Niederdruck wird dabei ein Druck von 0,01 bis 1000 Pa und vorzugsweise 0,1 bis 100 Pa verstanden. Das Niederdruckplasma kann in einer von dem Reaktionsraum 4 getrennten 10 Plasmakammer erzeugt werden. Die entstandenen Ätzgasradikale werden dann über eine Gasleitung in den Reaktionsraum 4 geleitet. In einer anderen Ausführungsform wird das Niederdruckplasma direkt innerhalb des Reaktionsraumes 4

15

20

30

erzeuot.

Zum Erzeugen des Niederdruckplasmas und damit der Ätzgasradikale ist prinzipiell jeder bekannte Plasmareaktor verwendbar. Eine Übersicht über die gängigen Reaktortypen gibt das Buch von Landolt und Börnstein, a.a.O., das als in die Offenbarung der hier vorliegenden Anmeldung miteinbezogen gelten soll.

In der FIG 3 ist ein Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens mit einem Parallelplatten-25 reaktor veranschaulicht. In einem Rezipienten 2 sind zwei parallele Platten als Elektroden 30 und 31 angeordnet. Zwischen den Elektroden 30 und 31 liegt der Reaktionsraum 4. Auf der unteren Elektrode 30 wird das Substrat 8 mit der Lochblendeneinrichtung 5 angeordnet. Die Lochblendeneinrichtung 5 wird in der Regel vor dem Einbringen des Substrats 8 in den Rezipienten 2 auf das Substrat 8 als Ganzes aufgesetzt. Die Elektrode 30 mit dem Substrat 8 ist über einen Kondensator an einen Hochfrequenzgenerator 23

angeschlossen, die andere Elektrode 31 und das Gehäuse des Rezipienten 2 sind geerdet. Über einen Saugstutzen 22 wird der Rezipient 2 evakuiert und über einen Zuführstutzen 21 mit Ätzgas beschickt. Es wird ein bestimmter niedriger Druck eingestellt, der im allgemeinen so klein ist, daß die mittlere freie Weglänge der in dem Reaktionsraum 4 erzeugten Ätzgasradikale größer ist als der Abstand a der Öffnung 6 zur Substratoberfläche 9 und zumindest so groß, daß die Ätzgasradikale den Hohlraum 11 zur Oberfläche 9 durchaueren können.

In den FIG. 4 und 5 ist eine besonders vorteilhafte Ausführungsform einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens in einer Draufsicht bzw. im Querschnitt dargestellt. Auf die Oberfläche 9 des Substrats 8 ist eine Ätzschutzschicht 14 aufgebracht. Diese Ätzschutzschicht 14 wurde derart strukturiert, daß ein kreisrunder Ätzbereich 91 der Oberfläche 9 mit Radius  $\mathbf{r}_1$  freigelegt ist und vorzugsweise vier Justiermarken 15 radialsymmetrisch zum Ätzbereich 91 erzeugt sind. Es wird nun eine zylindersymmetrische Lochblendeneinrichtung 5 wie ein umgestülpter Zylindertopf auf die Ätzschutzschicht 14 aufgesetzt. Dieser Zylindertopf kann als Drehteil beispielsweise aus Aluminium gefertigt sein. In dem Boden des Zylindertopfes ist die Öffnung 6 vorgesehen, die kreisrund ausgebildet ist und deren Mittelachse M gleich der Zylinderachse des Zylindertopfes ist. Die Lochblendeneinrichtung 5 wird nun mit Hilfe der Justiermarken 15 beispielsweise von Hand unter einem Mikroskop so justiert, daß die Mittelachse M ihrer Öffnung 6 senkrecht durch den Mittelpunkt des kreisrunden Ätzbereichs 91 verläuft. In dieser Ausführungsform wird der Rand der Ausnehmung 10 genau durch den in der Ätzschutzschicht 14 gebildeten Ätzbereich 91 definiert.

15

20

25

- Das Ätztiefenprofil wird für einen Radius  $\mathbf{r}_1 < \mathbf{r}_0$  damit an dem Rand des Ätzbereichs 91 senkrecht abgeschnitten, d.h. es gilt  $\mathbf{t}(\mathbf{r}) = \mathbf{t}_0 \; ((\mathbf{r}/\mathbf{r}_0)^2 1)^2$  für  $\mathbf{r} < \mathbf{r}_1$  und  $\mathbf{t}(\mathbf{r}) = 0$  für  $\mathbf{r} \ge \mathbf{r}_1$ . Die Ätzschutzschicht 14 kann nach dem Abheben der
- 5 Lochblendeneinrichtung 5 wieder entfernt werden. Bei einem Substrat 8 aus Si ist beispielsweise eine Ätzschutzschicht 14 aus SiO<sub>2</sub> geeignet. Das Substrat 8 kann mit gepufferter Flußsäure hinterher restlos entschicht werden.
- Typische Abmessungen der Ausnehmung 10 betragen vorzugsweise etwa 10 μm bis 1 mm für ihre lateralen Abmessungen, insbesondere r<sub>0</sub> oder r<sub>1</sub> oder R, und vorzugsweise etwa 5 μm bis 50 μm für ihre maximale Tiefe t<sub>0</sub>.
  - Es kann auch in einer nicht dargestellten Ausführungsform eine Lochblendeneinrichtung 5 mit mehreren Öffnungen vorgesehen werden. Das Tiefenprofil der Ausnehmung 10 ergibt sich dann als Überlappung (Faltungsintegral) der Einzelprofile für die einzelnen Öffnungen 6, wenn die Öffnungen 6 nahe genug beiefnander liegen. Wenn die Abstände der Öffnungen 6 zueinander hinreichend groß sind, können mit dieser Lochblendeneinrichtung 5 mehrere Ausnehmungen 10 mit den Einzeltiefenprofilen der entsprechenden Öffnungen 6 erzeugt werden. Außerdem ist es auch möglich, mehrere 25 Lochblendeneinrichtungen 5 auf eine Oberfläche 9 eines Substrats 8 nebeneinander aufzusetzen oder aufzubringen.
  - Als Material für die Lochblendeneinrichtung 5 sind vorzugsweise Metalle zu wählen wie beispielsweise Aluminium 30 (Al), Eisen (Fe), Nickel (Ni), Titan (Ti), Molybdän (Mo) oder auch Chrom (Cr).

### Patentansprüche

der entfernt wird.

10

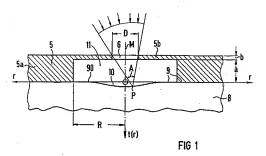
15

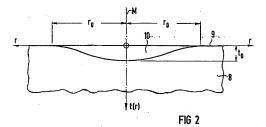
- Verfahren zum Erzeugen wenigstens einer Ausnehmung (10) in einer Oberfläche (9) eines Substrats (8) mit folgenden Verfahrensschritten:
- a) Das Substrat (8) wird in einem Reaktionsraum (4) angeordnet;
- b) auf die Oberfläche (9) des Substrats (8) wird eine Lochblendeneinrichtung (5) mit wenigstens einer Öffnung (6) derart aufgesetzt oder aufgebracht, daß nach dem Aufsetzen bzw. Aufbringen zwischen dem Bereich (90) der Oberfläche (9), in dem die Ausnehmung (10) zu erzeugen ist, und der Lochblendeneinrichtung (5) ein Hohlraum (11) entsteht, der nur über die Öffnung (6) mit dem Reaktionsraum (4) verbunden ist:
  - c) in dem Reaktionsraum (4) werden Ätzgasradikale vorgesehen, die chemisch mit dem Material des Substrats (8) unter Bildung eines flüchtigen Reaktionsprodukts reagieren können.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf die Oberfläche (9) des Substrats (8) eine Ätzschutzschicht (14) aufgebracht wird und diese Ätzschutzschicht (14) in einem Ätzbereich (91) 25 der Oberfläche (9), in dem die Ausnehmung (10) zu erzeugen ist, vor dem Aufbringen der Lochblendeneinrichtung (5) wie-
- Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge kennzeich net, daß in der Ätzschutzschicht (14) zusätzlich Justiermarken (15) zum Justieren der Lochblendeneinrichtung (5) erzeugt werden.

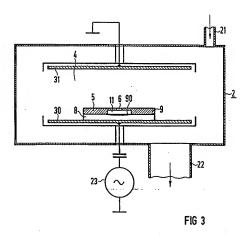
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein Substrat (8) aus einem Halbleitermaterial vorgesehen wird.
- 5 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Ätzgasradikale in einem Niederdruckplasma erzeugt werden.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 10 dadurch gekennzeichnet, daß die Lochblendeneinrichtung (5) in vorgefertigter Form auf die Oberfläche (9) des Substrats (8) aufgesetzt wird.
- 7. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens nach
  15 einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch
  gekennzeichnet, daß die Öffnung (6) der
  Lochblendeneinrichtung (5) nach dem Aufbringen der Lochblendeneinrichtung (5) in einem vorgegebenen Abstand (a)
  parallel zum Bereich (90) der Oberfläche (9), in dem die
  20 Ausnehmung (10) zu erzeugen ist, angeordnet ist.
  - 8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Öffnung (6) nach dem Aufbringen der Lochblendeneinrichtung (5) über einer Mitte des Bereichs (90) zu liegen kommt.
- 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 oder 8, da durch gekennzeichnet, daß die Lochblendeneinzichtung (5) die Gestalt eines Zylindertopfes hat, die Öffnung (6) kreisförmig ausgebildet ist und die Mittelachse (M) der Öffnung (6) mit der Zylinderachse des Zylindertopfes zusammenfällt.

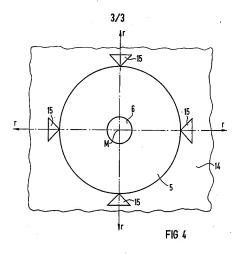
- 1 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 oder 8, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die öffnung (6) von rechteckiger Gestalt ist.
- 5 11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß die Lochblendeneinrichtung (5) aus einem Metall besteht.
- Verwendung eines Substrats (8) mit einer nach einem
   Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6 erzeugten Ausnehmung (10) als Formbett für eine Membran.
- 13. Verwendung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran Teil eines 15 Drucksensors ist.

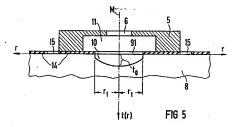
25











## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interns al Application No

| A CLAS                  | PRINCIPAL AND LACE TO THE PRINCIPAL AND LACE |  | PCT/DE 94/                                 | 01274                              |
|-------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| ÎPC 6                   | SSIFICATION OF SUBJECT MATTER<br>G01L19/06 G01L9/00  |  |  |                                    |
| According               | g to International Patent Classification (IPC) or to both national   | al-mile or a second  |  |                                    |
| B. FIELI                | DS SEARCHED  |  |  |                                    |
| IPC 6                   | documentation searched (classification system followed by class<br>GO1L  | sification symbols)  |  |                                    |
|                         |  |  |  |                                    |
| Document                | tation searched other than minimum documentation to the extent   | that such documents are include  | d in the fields sear                       | ched                               |
|                         |  |  |  |                                    |
| Electronic              | data base consulted during the international search (name of da  | ta base and, where practical, sea  | rch terms used)                            |                                    |
|                         |  | •  |  |                                    |
|                         |  |  |  |                                    |
| C. DOCU!                | MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |  |  |                                    |
| Category                | Citation of document, with indication, where appropriate, of   | the relevant passages  |  | Relevant to claim No.              |
| Х                       | EP.A.O 237 844 (BBC AG) 23 Sep<br>see the whole document   | tember 1987  |  | 1,2,4-6                            |
| A                       | WO, A, 93 17440 (SIEMENS AG) 2 S   | eptember   |  | 1,4                                |
|                         | 1993<br>  see page 5, line 29 - page 6,<br>  figure 1  | line 20;   |  |                                    |
| ۸.                      | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN<br>vol. 10, no. 369 (P-525) (2426)<br>December 1986  |  |  | 1,2                                |
|                         | & JP,A,61 161 431 (YOKOGAWA HOW<br>ELECTRIC CORP.) 22 July 1986<br>see abstract  | USHIN  |  |                                    |
|                         |  |  |  |                                    |
|                         |  |  |  |                                    |
|                         |  |  |  |                                    |
| Furth                   | er documents are listed in the continuation of box C.  | X. Patent family memb  | ers are listed in ans                      | icx.                               |
|                         | egories of cited documents:  | "T" later document published   | after the internation                      | enal filips data                   |
| Continue                | nt defining the general state of the art which is not<br>sed to be of particular relevance   | or priority date and not<br>cited to understand the p<br>invention   | in conflict with the<br>minciple or theory | application but<br>inderlying the  |
|                         | locument but published on or after the international ate   | "X" document of particular re<br>caunot be considered no<br>involve an inventive ster                          | elevance; the claim                        | ed invention                       |
| L' document<br>which is | nt which may throw doubts on priority claim(s) or<br>s cited to establish the publication date of another  | involve an inventive step  | When the documen                           | nsidered to<br>it is taken alone   |
| O' docume               | nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or   | "Y" document of particular re<br>cannot be considered to<br>document is combined to<br>ments, such combined to | devance; the claim<br>involve an inventiv  | d invention<br>e step when the     |
|                         |  | ments, such combination<br>in the art.   | th one or more of<br>being obvious to      | ter such docu-<br>i person skilled |
|                         | at published prior to the international filing date but<br>an the priority date claimed<br>ctual completion of the international search  | "&" document member of the   |  |                                    |
|                         | •  | Date of mailing of the int   |  | port                               |
|                         | February 1995  |  | 8, 03, 95                                  |                                    |
| aune and m              | ailing address of the ISA European Patent Office, P.B. S818 Patentiaan 2   | Authorized officer   |  | ,                                  |
|                         | NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2340, Tx. 31 651 cpo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016  | Zafiropoulo  | os. N                                      |                                    |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

| Patent document<br>cited in search report | Publication<br>date | Patent family<br>member(s)  | Publication<br>date |
|---|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| EP-A-0237844                              | 23-09-87            | JP-A- 622240<br>US-A- 47642 |                     |
| WO~A-9317440                              | 02-09-93            | DE-C- 42066<br>EP-A- 06282  |                     |

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

|  |  | P   |  | 4/01274   |
|--|--|---|--|---|
| A. KLAS<br>IPK 6                             | SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES<br>G01L19/06 G01L9/00   | <del></del>   | 01,02  | 7,012,7   |
|  |  |   |  |   |
|  | nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen   | Klassifikation und der IPK  |  |   |
|  | ERCHIERTE GEBIETE  |   |  |   |
| IPK 6  | rter Mindestprüßtoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssyr<br>GOIL   | nbole)  | -  |   |
|  | *  |   |  |   |
| Rotherchie                                   | rte aber nicht zum Mindessprüßtoff gehörende Veröffentlichungen,   | soweit diese unter die rechere  | hierten Gebie  | te fallen   |
| Während d                                    | er internationalen Recherche konnultierte elektronische Datenhank  | (Name der Datenbank und ev  | d. verwendet   | e Suchbegriffe)   |
|  |  |   |  | ,   |
| C. ALS W                                     | ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  |   |  |   |
| Kategorie*                                   | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ang  | abe der in Betraeht kommende  | o Teile  | Betr. Anspruch Nr.  |
| X  | EP,A,O 237 844 (BBC AG) 23. Sept<br>siehe das ganze Dokument   | ember 1987  |  | 1,2,4-6   |
| A  | WO,A,93 17440 (SIEMENS AG) 2. Se<br>1993   |   |  | 1,4   |
|  | siehe Seite 5, Zeile 29 - Seite<br>20; Abbildung 1   | 6, Zeile  | e.   |   |
| ^  | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN<br>vol. 10, no. 369 (P-525) (2426)<br>Dezember 1986<br>& JP,A,61 161 431 (YOKOGAWA HOKU<br>ELECTRIC CORP.) 22. Juli 1986   |   |  | 1,2   |
|  | siehe Zusammenfassung  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
| Weite  | ere Veröffendichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu<br>ehmen  | Siche Anhang Patent   | famille  |   |
| 'A' Veröffe<br>aber ni                       | Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:<br>nutlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,<br>cht als besonders bedeutstam anzutehen ist<br>Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen<br>dedamm weröfentlicht werden ist. | Anmeldung nieht kollidie<br>Erfindung zugrundeliegen<br>Theorie angegeben ist   | veröffentlich<br>rt, sondern n<br>den Prinzips                   | ur zum Verständnis des der<br>oder der ihr zugrundeliegenden  |
| "L" Veröffe<br>scheine<br>anderer<br>soll od | ntlichung, die gerignet ist, einen Prioritätsarspruch zweifelbaft er-<br>n zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer  | "X" Veröffentlichung von best<br>kann allein aufgrund dies<br>erfinderischer Tätigkeit be<br>"Y" Veröffentlichen von best<br>kann nicht als auf auf bei | er Veröffenti<br>er Veröffenti<br>eruhend betra<br>enderer Beder | atung: die beanspruchte Erfindung<br>ichung nieht als neu oder auf<br>ichtet werden<br>nung die beanspruchte Erfindung  |
| *O* Veroffe                                  | ihrt)<br>mitlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,<br>mutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht<br>mitling, die vor dem internationalen Anneldedatum, aber nach<br>anbgruchten Prioritäsdatum veröffentlicht worden ist               | werden, wenn die Veröffe<br>Veröffentlichungen dieser<br>diese Verbindung für eine<br>& Veröffentlichung, die Mit                                       | ntlichung mi<br>Kategorie in<br>n Fachmann<br>glied derselbe     | nung die beanspruchte Erfindong<br>teit berühend betrachtet<br>t einer oder mehreren anderen<br>Verbindung gebracht wird und<br>naheliegend ist<br>in Patentfamilie ist |
|  | Abschlusses der internstionalen Recherche  | Absendedatum des intern   | stionalen Rec  | cherchenberiehts  |
| 28   | 3. Februar 1995  | . (   | 8. 03. 9   | 35  |
| Name und P                                   | 'ostanschrift der Internationale Retherchenbehörde<br>Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL - 2280 HV Rijswijk  | Bevollmächtigter Bedienst   | ater   |   |
|  | Tel. (+31-70) 360-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fac: (+31-70) 340-3016   | Zafiropoul  | os, N  |   |

| August 20 verottenutenungen                        | ERNATIONALER RECHERCHENBERICHT<br>zu Veröffenblichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören |                                   |                     | Intern. ales Aktenzeichen PCT/DE 94/01274 |  |  |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|---|--|--|
| Im Recherchenbericht<br>angeführtes Patentdokument | Datum der<br>Veröffentlichung   | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie |                     | Datum der<br>Veröffentlichung             |  |  |
| EP-A-0237844                                       | 23-09-87  | JP-A-<br>US-A-                    | 62224028<br>4764249 | 02-10-87<br>16-08-88                      |  |  |
| WO-A-9317440                                       | 02-09-93  | DE-C-<br>EP-A-                    | 4206677<br>0628209  | 02-09-93<br>14-12-94                      |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     | *   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
| •  |   |                                   |                     |   |  |  |
| •  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |
|  |   |                                   |                     |   |  |  |